Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/039,395	BACKUS ET AL.	
Examiner	Art Unit	_
Drew E. Becker	1761	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
send	gritel	1-5-07	DEJI
	v.		
		<u> </u>	
-			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·		

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
		- 		

SEARCH ŅO (INCLUDING SEARCH	TES I STRATEGY	·)
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
-		
•		
	<u>.</u>	